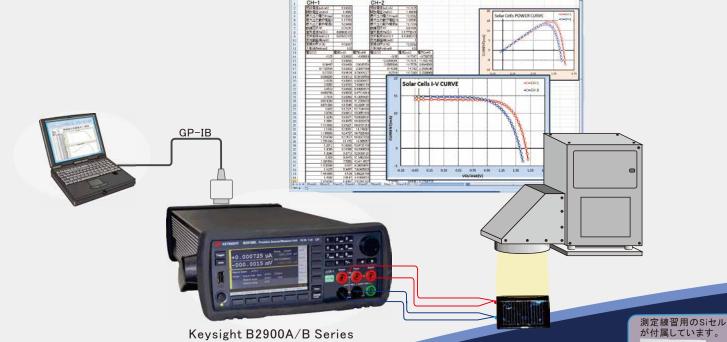
Keysight Technologies

## B2900A/Bシリーズ用

For B2900A/B series

# 太陽電池 I-V測定ソフ

Software for solar cells I-V measurement



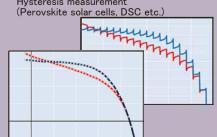
Software feature

## ソフトの特徴

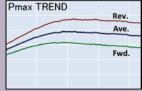
★ペロブスカイト太陽電池推奨

- JIS規格に準じた正確な評価 Exact evaluation according to JIS
- 従来から定評の全自動IV測定。 Full automatic measurement
- 温度や光量などの併用測定 Measure. of temp., quantity of light, etc.
- ヒステリシスの解析機能 (ペロブスカイト、DSCなど)

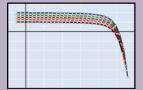
Hysteresis measurement



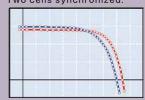
- ●耐久性の評価 1万回の繰返測定
- Max.10,000 of Repetition IV meas.



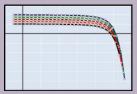
複数セルの耐久試験 (Max.60 cells)



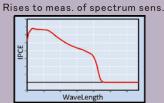
Two cells synchronized.



Durability test of a many cells.



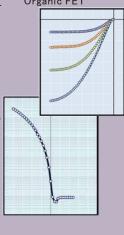
●2セルの完全同期測定 ●量子効率測定へのアップ



有機FET測定 Option

サンブル 単結晶Siセル

Size:22mmx7mm





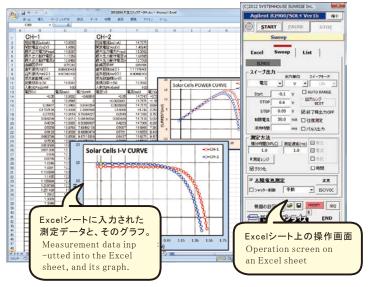
Sunrise

システムハウス・

http://www.ssunrise.co.jp

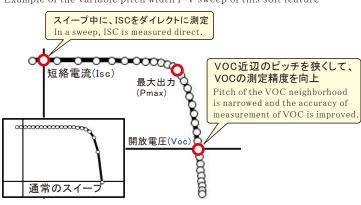
## Excel上で、JISに準じて太陽電池の全自動測定を行います。

On Excel, full automatic measurement of the solar battery according to JIS is performed.



#### 本ソフトの特徴の可変ピッチ幅 I-Vスイープの例

Example of the variable pitch width I-V sweep of this soft feature



MS-Excel上に表示された操作画面から、簡単な操作で 太陽電池のI-V特性の測定を行うことができます。 太陽電池を測定器に接続後、自動モードにして「START」 をクリックするだけで、最適な条件でI-V測定が行われま す。測定された電圧/電流値は、即座にExcelシートに入力 され、I-Vカーブも作図されます。また、「JIS C-8913 結晶 系太陽電池セル出力測定方法」「JIS C-8904-1 I-V特性 の測定」の評価パラメータが自動的に算出されます。 さらに、太陽電池の評価に必要な多彩な測定機能もサポ ートしております。

From the operation screen displayed on MS-Excel, the I-V characteristics of a solar battery can be measured easily. I-V measurement is performed on the optimal conditions only by setting it in automatic mode and clicking "START" after connecting a solar battery to a measuring instrument.

The measured voltage/current value are immediately inputted into an Excel sheet, and an I-V curve is also drawn.

The evaluation parameter of "JIS C-8913 a crystal system photovoltaic cell output measuring method" is computed automatically.

Furthermore, supporting the variegated measurement function required for evaluation of a solar battery.

#### 実電流測定/電流密度測定

Real current / current density measurement mode

- ①短絡電流(Isc,Jsc)
- ②開放電圧(Voc)
- ③最大出力(Pmax)
- ⑤最大出力動作電流(Imax)
- ⑥曲線因子(FF)
- ⑦直列抵抗(Rs) ⑧並列抵抗(Rsh)
- ⑨電圧規定電流(Iv)
- ⑩電流規定電圧(Vi)
- ①変換効率(η)
- ①入射光エネルギー(W)
- (13) 周囲温度

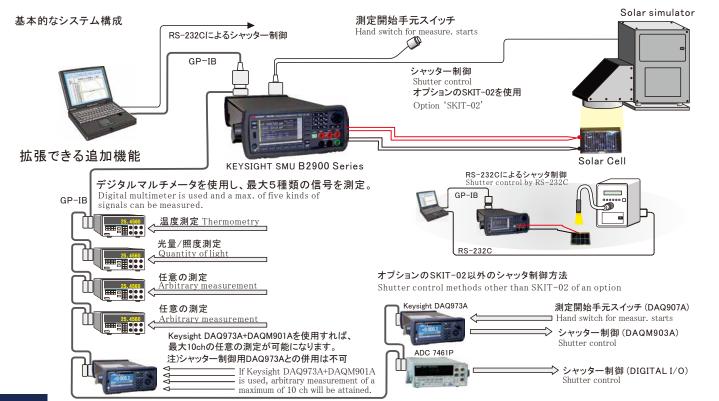
- (1) Short circuit current(Isc,Jsc)
- (2) Open curcuit voltage(Voc)
- (3) Maximum Watt.(Pmax)
- ④最大出力動作電圧(Vmax) (4) Voltage of maximum watt.(Vmax)
  - (5) Current of maximum watt.(Imax)
  - (6) Fill factor(FF)
  - (7) Series resistance(Rs)
  - (8) Parallel resistance (Rsh)
  - (9) Current of specified voltage(Iv)
  - (10) Voltage of specified current(Vi)
  - (11) Conversion efficiency( $\eta$ )
  - (12) Incidence light energy(W)
  - (13) Ambient air temperature

#### 太陽電池測定に必要な多くの測定機器の制御をサポートしています。

Control of the measurement apparatus of many required for solar battery measurement is supported.

注)下記の機器類は、本ソフトウェアに付属しませんから、全てユーザ側でご用意下さい。

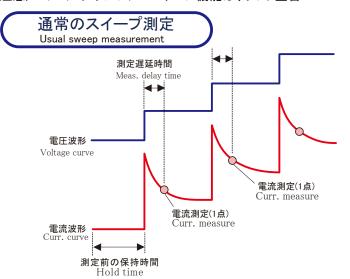
Cautions) The following apparatus is not attached to this software, so please prepare it by the user side altogether.



## ヒステリシス解析のための電流応答波形の測定ができます。(マルチサンプル・スイープ)

Current measurement for investigating the cause of hysteresis.(Multi-sample sweep)

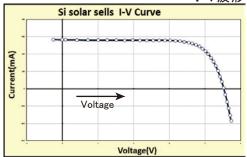
注意)このマルチサンプル・スイープ機能は、ソフト型番「W32-B2900SOL4」だけで対応しています。



●Si系太陽電池の測定例

Example of measurement of Si solar cell



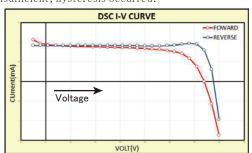


●色素増感太陽電池(DSC)の測定例

Example of measurement of DSC.

## 測定遅延時間が不十分なためにヒステリシスが発生した例

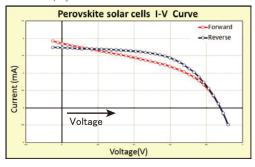
Since retention time and measurement delay time were insufficient, hysteresis occurred.



●ペロブスカイト(順構造)太陽電池の測定例 Example of measurement of Perovskite solar cell.

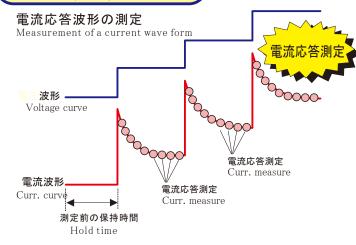
#### 測定遅延時間が不十分なためにヒステリシス が発生したと思われる例

Since retention time and measurement delay time were insufficient, hysteresis occurred.

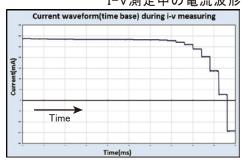


## マルチサンプル・スイープ測定

Multi-sample sweep measurement

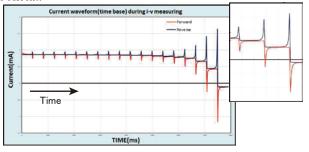


#### I-V測定中の電流波形



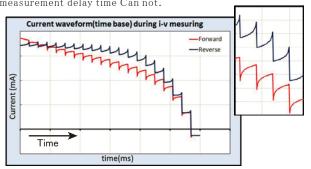
# ヒステリシスの原因は、電流の過渡応答が原因であることが解ります。長い遅延時間でヒスが解消できます。

It turns out that the cause of hysteresis is a transient response of current.



#### 充分に長い測定遅延時間で測定してもヒスは解消 できないことが解ります。

Hysteria disappears even when measured with a sufficiently long measurement delay time Can not.



## 太陽電池セルの耐久性評価を行います。

The durable performance of a solar cells is appraised.

●一定の時間間隔毎にI-V測定を行い、I-V特性の変化や各特性値の変化を測定することができます。 最大1万回までの 繰返し測定ができます。

I-V measurement can be performed for every fixed time interval, and change of the I-V characteristic and deterioration of each characteristics can be measured. Repetition measurement of a maximum of 10,000 times can be performed.

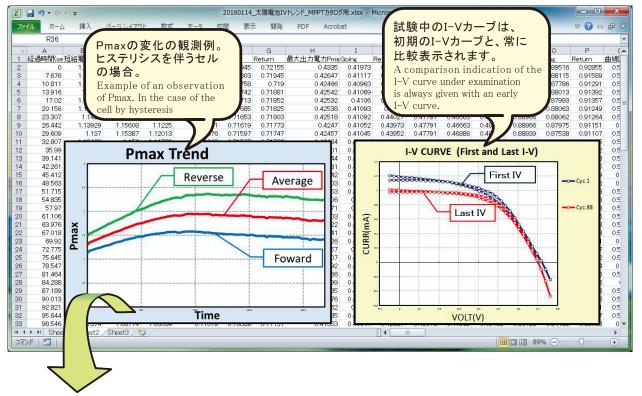
- 耐久試験中は、初期のI-V特性と、最新のI-V特性を常に比較表示します。
  The early I-V characteristic and the newest I-V characteristic are always indicated by comparison.
- ●耐久試験中は、Pmax等の特性値の変化をリアルタイムに観測できます。観測する特性値は下記から1つを任意に選択します。 ヒステリシスを伴うセルでは、「Foward」「Reverce」「Average」のそれぞれの値を作図します。

(Isc, Voc, Pmax, Vmax, Imax, FF, Rs, Rsh, Iv, Vi, Eff.)

Change of characteristics, such as Pmax, can be observed in real time. The characteristics to observe are arbitrarily chosen from the following. In the cell accompanied by hysteresis, each value of "Foward", "Reverce", and "Average" is drawn.

●試験中の測定を行っていない時間帯は、下記の任意のストレスをセルに印加出来ます。 VOLTAGE, CURRENT, OPEN, SHORT, Vmax, Imax

The time zone which is not measuring can impress the following voluntary stress to a cell.

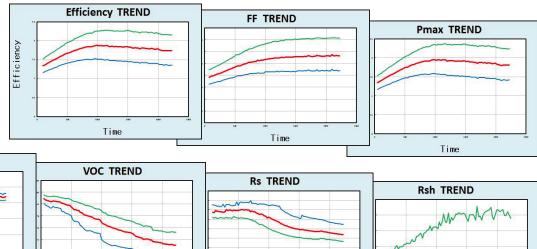


試験中にグラフとして観測できる特性値は1つですが、 測定は全特性値をExcelに 取り込みます。

The characteristics which can be observed in a graph during an examination are one.

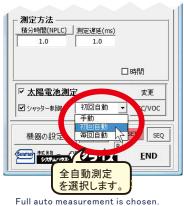
Measurement takes all the observed values into Excel sheet.

ISC TREND



## 幾能により、特性が不明な太陽電池をワンクリックで測定します。

automatic-measurement function, measurement of a highly precise solar battery can be performed simply.



全自動測定機能とは、パソコン側で測定条件を自動的に設定してI-V測定を行う機能 です。太陽電池の特性が不明で、ユーザーが測定条件を設定できない場合でも、ワンクリ ックで自動的に適切な測定条件が選択されI-V測定を行います。

試作した太陽電池セルで、特性が不明な場合のI-V測定には大変便利です。 全自動測定は、「初回自動」と「毎回自動」が用意されています。「初回自動」は、繰返 I-V測定の初回だけ自動条件設定が行われます。「毎回自動」は、毎回、測定条件の適正 化が行われます。 もちろん、手動設定で自由な条件での測定が可能です。

A full-automatic-measurement function is a function to set up a measurement condition automatically by the personal computer side, and to perform I-V measurement.

The characteristics of a solar battery are unknown, even when a user cannot set up a measurement condition, a suitable measurement condition is automatically chosen by one click, and I-V measurement is performed.

It is very convenient for I-V measurement when characteristics are unknown at the photovoltaic cell made as an experi—ment. As for full automatic measurement, "it is automatic first time automatic" and each time ["]" is prepared. As for a "first time automatic", an automatic condition setup is performed [the first time of iteration I-V measurement]. "Automatically [each time]", rationalization of a measurement condition is performed each time. Of course, measurement on free conditions is possible at manual setting.

## 直接ソーラーシミュレータのシャッター開閉制御が可能です。

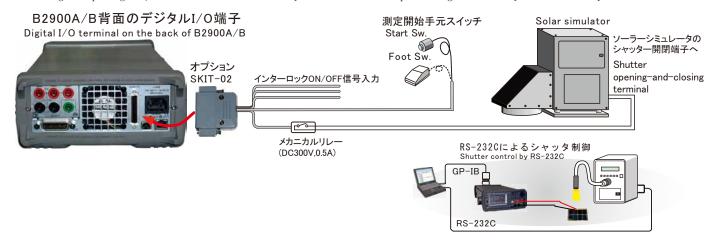
The shutter control of a direct solar simulator is possible.

測定器(B2900A/B)本体背面のデジタルI/Oを使用して、外部と色々な連携を可能にします。(オプション SKIT-02使用)

- 1.デジタル出力を使用して、ソーラーシミュレータのシャッター開閉信号を出力します。
- 2.デジタル入力信号に同期してスイープを開始できます。
- 3.デジタル入力信号により、温度測定/光量測定を実行した後、全自動でのI-V測定を開始します。

Digital I/O on the back of a measuring device (B2900A) is used, and various cooperation is enabled with the exterior.

- 1. Use a digital output and output the shutter keying signal of a solar simulator.
- 2. A sweep can be started synchronizing with digital input signals.
- 3. With digital input signals, start the I-V measurement by an auto mode after performing thermometry and actinometry.



## 型太陽電池の測定に有効な「可変電圧ステップ幅スイープ

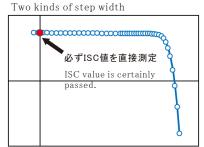
There is a  $\H$ variable step width sweep function $\H$  effective in measurement of a many junction type solar battery.

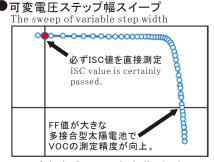
「可変ステップ幅スイープ機能」により、I-V測定域全体を均一なピッチで測定ができるので、FF値の大きな多接合型太陽 電池セルや太陽電池モジュールの測定ではVOC値の測定精度が向上します。 ISC値の測定では、必ずゼロ電圧を通過 するスイープを行い、直接「ISC値」の測定を行うため、ISC値の高精度な測定ができます。

In order to measure the whole I-V measurement area in a uniform pitch by a "variable step width sweep function", it is effective for measurement of a many junction type solar battery (FF value is large).

And the sweep conditions which certainly pass an ISC value (V=0 point) are set up, and positive "ISC value" is measured.

## ●2段電圧ステップ幅スイープ 一般的な定電圧幅スイープ A general sweep 通常は、補間によりISC値 を算出します。 ISC value is computed by interpolation.





It is the Sweep method effective in a many junction type solar cell with big FF value.

## 2つの太陽電池を完全同時測定が可能です。

Perfect simultaneous measurement is possible in two solar batteries

2チャンネルのSMUを使用して、2つの太陽電池セルを完全に同時測定を行うことができます。 2チャンネルのSMUは、測定器内部で各測定点毎に同期を取りながら測定を行います。2チャンネルの完全同期測定により、ソーラーシミュレータの光の揺らぎの影響を受けず、2つの太陽電池の特性の差を正確に測定することができます。また、I-V測定中の光量の揺らぎを同時に測定することもできます。

(B2902A/B,B2912A/Bを使用して、ソフト型番「W32-B2900SOL4」だけで対応しています。)

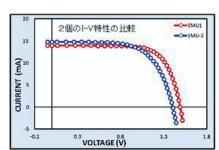
SMU of two channels can be used and simultaneous measurement can be completely performed for two solar cells.

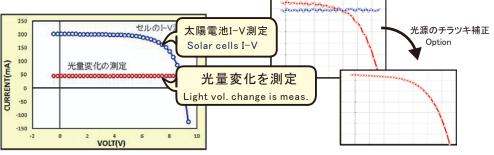
SMU of two channels measures taking a synchronization for every point of measurement inside a measuring instrument.

By synchronous measurement of two channels, the difference of the characteristics of two solar cells can be measured correctly.

Moreover, fluctuation of the light volume under I-V measurement can also be measured simultaneously.

(B2902A/B,B2912A/B Only)





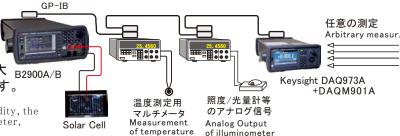
## 温度や光量など、最大5種類までの測定項目が追加可能です。

A maximum of five kinds, such as temperature and the quantity of light, of measured items can be added

最大5台までのマルチメータの接続をサポートしております。従いまして、温度・湿度・光量・照度等の任意のアナログ信号をマルチメータで測定し、I-V測定データと一緒に取り込むことができます。

Keysight DAQ973A+DAQM901Aを接続すれば、最大 B2900A/B 10chの任意のアナログ信号を取り込むことができます。

I am supporting connection of a maximum of five sets of multimeters. Therefore, arbitrary analog signals, such as temperature, humidity, the quantity of light, and illuminance, can be measured by a multimeter, and can be incorporated together with I-V measurement data. If Keysight 34970A+34901A is connected, the arbitrary analog signals of a maximum of 10 ch(es) can be incorporated.



## セルの検査や、指定した時間間隔での最大1万回の繰返しI-V測定が可能です。

A maximum of 10,000 duplicate measurement is possible at the specified interval.

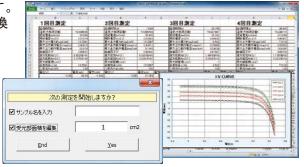
太陽電池セルの時系列的な特性変化や耐久性評価に使用できます。 また、1回測定ごとにポーズ状態にできますから、多数の試料を取換 えながら測定する検査業務には大変有効な機能になります。 その都度、サンプル名やセルのサイズの入力ができます。

It can be used for the serial characteristic change and durability assessment of a photovoltaic cell.

Moreover, since it is made once to a pause condition for every measurement,

it becomes a function very effective in the inspection business measured while exchanging many samples.

Each time, the input of the size of a sample name or a cell can be performed.



## 耐久性評価でストレスの種類を選択できます。

Stress is impressed and durability test is performed.



太陽電池セルの耐久性の評価を行う場合、試験中のストレスを下記の6種類から自由に選択できます。

・OPEN, ・SHORT, ・VOLTAGE, ・CURRENT, ・Vmax, ・Imax Vmax,Imaxは、直前の測定値を使用します。

When doing durability test of a solar cells, the stress under examination can be freely chosen to the six following kinds.

•OPEN, •SHORT, •VOLTAGE, •CURRENT, •Vmax, •Imax

Vmax and Imax use the last observed value.

## ペロブスカイト太陽電池やDSCのISC/VOCのトレンド測定や応答性評価を行います。

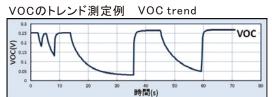
Trend measurement of the long time of ISC or VOC can be performed.

ペロブスカイト太陽電池やDSCの光照射よるISC/VOCの劣化の観測や、光電流の応答遅れの評価を行います。 ISCはバイアス電圧を印加でき、VOCはバイアス電流を印加できます。サンプリング20万回まで可能。

The observation of deterioration of ISC/VOC by light irradiation, such as a "perovskite solar cell" and "DSC", can be performed. The response delay of photoelectric current can also be appraised. ISC can impress bias voltage. VOC can impress bias current.

ISCのトレンド測定例 ISC trend





## シャッター開閉に連動したISC/VOCモニターが可能です。

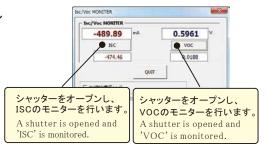
The ISC/VOC monitor interlocked with shutter opening and closing is possible

測定前の、標準セルによるソーラーシミュレータの光量調整や、供試体セル接続配線の導通確認が簡単にできます。

この機能は、モニター開始と同時にシャッターをオープンし、モニター終了とともにシャッターをクローズさせるシャッター連動動作も可能です。

The identification of quantity-of-light adjustment of the solar simulator by the standard cell before measurement and connection wiring of a specimen cell can be performed simply.

The shutter ganged operation which opens a shutter simultaneously with a monitor start and makes a shutter close with termination of a monitor is also possible for this function.



## 高速なI-V測定ができます。(15ポイントを2msで測定)

High-speed I-V measurement can be performed.(15points/2ms)

無機系の太陽電池では、測定確度の高いI-V測定結果を得るために、測定器の積分時間は1PLC、測定遅延時間は5ms程度、測定ポイント数は30ポイント以上で測定することが、最も無難な測定条件です。

この場合、1ポイントの測定時間が約25msですから、30ポイントのI-V測定に要する時間は0.75secになります。

しかし、パルス光等の測定で、より高速でのI-V測定を必要とする場合が有ります。この時、測定が可能な最速の物理的限界を把握しておくことは重要です。また、高速な測定では測定器の確度が低下します。

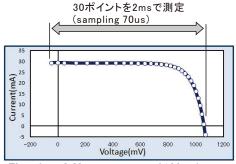
In order to obtain an I-V measurement result with high measurement accuracy in an inorganic system solar cell, it is the safest measurement condition that measure 1PLC and measurement delay time in about 5 ms, and the integration time of a measuring device measures the number of points of time measuring by 30 points or more.

Time required for I-V measurement of 30 points is set to 0.75 sec since the measuring time of one point in this case was about 25 ms.

However, in measurement of pulsed light etc., there is the necessity of performing I-V measurement at a high speed.

At this time, it is important to know the fastest physical limitation that can be measured.

Moreover, the accuracy of a measuring device falls in high-speed measurement.



本ソフトでの最速のサンプリング時間は、10usです。従いまして、100ポイントのI-V 測定を1msで完了できます。

しかし、実際はSMUの電圧応答性、接続ケーブルや太陽電池電極等の測定系の容量成分・誘導成分の影響により、電流応答が高速な無機系太陽電池でも、確実なI-V測定を行うためには、60us以上の測定遅延時間を必要とします。

その結果、70usのサンプリング時間が正常なI-V測定結果を得られる最小の時間間隔となります。

注)サンプリング速度は、使用する測定器の型式に依存します。

(最小サンプリング時間: B2901A/B,B2902A/B=20us, B2911A/B,B2912A/B=10us)

Therefore, I-V measurement of 100 points can be completed in 1 ms.

However, in practice, under the influence of the capacity ingredient and guidance ingredient of the system of measurement of the voltage response and connecting cable of SMU, a solar cell electrode, etc., in order for an inorganic system solar cell to also perform positive I-V measurement, the measurement delay time of 60 or more us is needed.

As a result, the sampling time of 70us serves as the minimum time interval that can obtain a normal I-V measurement result.

## 測定したパラメータの25度換算値を計算します。

The 25-degree equivalent of the measured parameter is calculated.

この換算を行うためには、ユーザー側で太陽電池セルの各パラメータの温度係数を事前に把握しておく必要があります。 換算するパラメータは、Isc, Voc, Pmax,FF, 変換効率です。

In order to perform this conversion, it is necessary to grasp the temperature coefficient of each parameter of a photovoltaic cell in advance by the user side. target parameter = Isc,Voc,Pmax,FF,  $\eta$ 

温度係数入力画面 Temperature coefficient input screen



## 日々、連続的にI-V測定が可能です。

I-V measurement is continuously possible every day

指定した開始時刻から終了時刻まで、毎日、I-V測定を繰り返します。 1日最大65,000回のI-V測定が可能です。

測定結果は、日別に新しいExcelブックに保存され、測定日数分の Excelブックが作成されます。

長期の特性変化の監視や、屋外試験に使用できます。 試験中のセル両端は解放状態で放置されます。

I-V measurement is repeated from the specified start time to finish time every day.

I-V measurement is possible a maximum of 65,000 times per day. A measurement result is saved in an Excel book new according to a day, and the Excel book of the day of measurement some is created. It can be used for the surveillance of the characteristic change by various stress, and an outdoor examination.

The cell both ends under examination are neglected by a disengagement.

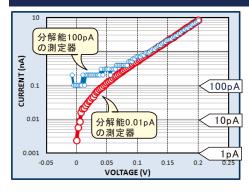
\* Bassell And Andrew be entropy of the

日別にExcel-Bookが作成され、保存されます。

Excel-Book is created and saved according to a day.

## 高精度な「Dark I-V測定」ができます。

Highly precise "Dark I-V measurement" can be performed.



B2900シリーズは高分解能での電流測定が可能ですから、微小電流域の DARK I-V測定が可能になります。(0.1pA/0.01pA)

従来、エレクトロメータやピコアンメータで測定していた「DARK I-V測定」も測定 が可能になります。

(B2901A/B,B2902A/Bの分解能 0.1pA, B2911A/B,B2912A/Bの分解能 0.01pA)

注)測定分解能は、測定確度ではありませんから、ご注意ください。

After the current measurement in high resolution is possible for B2900A series, DARK-IV measurement of minute current is attained. (0.1pA/0.01pA)

In DARK I-V measurement measured with the electrometer or the pico ammeter, measurement becomes possible conventionally.

(Resolution 0.1pA of B2901A and B2902A, B2911A, resolution 0.01pA of B2912A)

## 則定結果の合否判定機能が用意されています。

The pass-fail decision of a measurement result can be performed.

IV測定によって算出された評価パラメータ全てに、Pass/Failの判定値の設定が 可能です。判定を外れたパラメータは、赤色でExcelシートに入力されます。 製品の合否判定を行うことができます。

In all the evaluation parameters of the 2nd clause computed by IV measurement, a setup of the judgment value of Pass/Fail is possible.

The parameter which separated from the judgment is inputted into an Excel sheet in red.

The yes-no decision of a product can be performed.

#### Input Of Judgment Value 判定項目 下限 上限 ☑ 温度(外部測定器) ▽ 短絡電流Isc 120 ▼ 開放電圧Voc 0.4 ✓ 最大出力電力Pmax ☑ 最大出力動作電圧Vmax 0.35 ☑ 最大出力動作電流Imax mA ▼ 曲線因子師 0.65 ☑ 直列抵抗Rs

#### 合否判定值入力画面

Pass/Fail decision value input screen

## シーケンス動作で、Dark I-V測定とOneSun I-V測定を一度に測定できます。

In sequence operation, two or more measurement conditions can be measured at once.

シーケンス動作は、最大6種類の測定条件を事前に登録し、その測定条件を自動的に変更しながら連続的に測定する機 能です。例えば、「DARK IV測定」と、「ONE-SUN IV測定」をワンクリックで行いたいときに便利です。

Sequence operation is a function measured continuously, registering a maximum of four kinds of measurement conditions, and changing the measurement condition automatically.

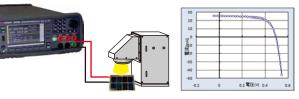
For example, it is effective to perform "DARK IV measurement" and "ONE-SUN IV measurement" by once.

#### 最初はDARK-IV測定をします。

DARK-IV measurement.

#### 次にシャッターを開き、ONE-SUNのIV測定を行います。

Next, a shutter is opened and IV measurement of ONE-SUN is performed.



## 日本語/英語の表記を切換できます。

The notation of Japanese and English can be switched.



日本語環境で使用する場合、本ソフトの画面表示を日本語と英語で切換が出来ます。 日本語版MS-Excel以外で本ソフトを使用する場合は、強制的に英語表記に切り換わります。

When using it by Japanese environment, a change can do the display of this software in Japanese and English. When using this software except Japanese version MS-Excel, it switches to the English notation compulsorily.

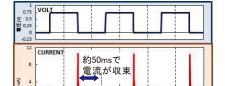
## 関数波形発生機能で、電圧-電流応答時間の測定ができます。

Measurement of a voltage-current response can be performed in a function wave generating function.

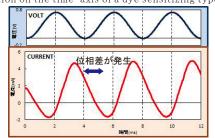
関数波形の発生機能により、時間軸での電圧-電流応答性の評価が可能です。電圧/電流の発生と測定は、最小10us間隔(測定器機種に寄る)まで設定が可能です。 各種太陽電池の時間軸での応答性評価に有効な測定です。 例えば、1波形を100ポイント(Max.1000ポイント)で作成する場合、1波形の最小周期は、1ms(1kHz)になります。 下図は、DSCを使用して、色々な電圧波形で電流応答性を測定した例です。

By the development function of a function wave, evaluation of the voltage-current response in a time domain is possible. A development and measurement of voltage/electric current are possible to a minimum of 10 us gap.

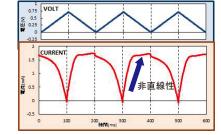
It is measurement effective in response evaluation on the time-axis of a dye sensitizing type solar battery



電圧に対して電流が遅れて収束する。 completed behind time by electric current to voltage.



電圧電流間に位相差が発生する。



電圧電流間の非直線性が生じる。 Nonlinearity arises on voltage and electric current.

Phase difference occurs between voltage and electric current.

## 量子効率測定システムへアップグレードが可能です

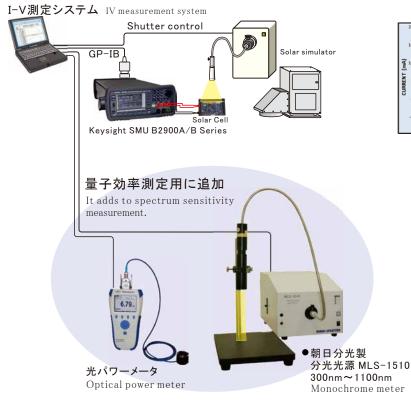
It is upgradable to a spectrum sensitivity measurement system.

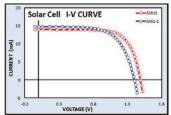
- I-V測定システムを、量子効率測定システムへアップグレードできます。
  - ① モノクロメータ(分光光源)を追加します。
  - ② モノクロメータの光量を測定するための光パワーメータを追加します。
  - ③ I-V測定ソフトを、量子効率測定ソフトへアップグレードします。

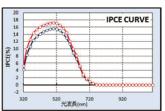
An I-V measurement system is upgradable to a spectrum sensitivity measurement system.

- 1. Monochrome meter (spectrum light source) is added.
- 2. The optical power meter for measuring the light volume of monochrome meter is added.
- 3. I-V measurement software is upgraded to spectrum sensitivity measurement software.

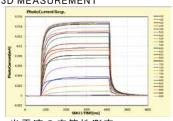
※別途、量子効率測定用ソフトの 詳細カタログをご用意しています。







IPCE 3D MEASUREMENT



光電流の応答性測定 Response measurement of photocurrent

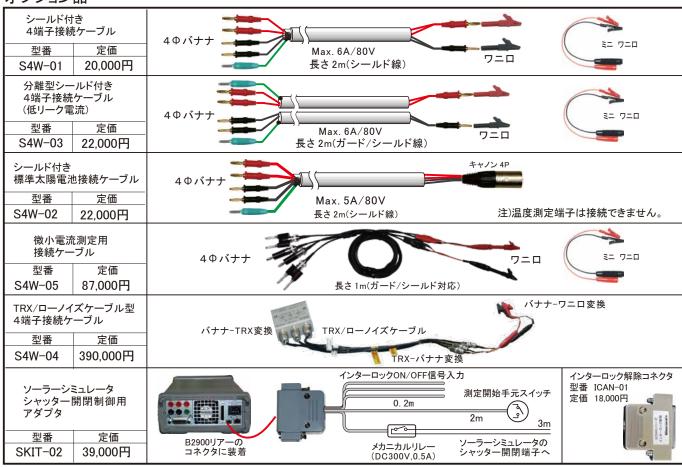
## 太陽電池I-V測定ソフト価格

#### 本ソフトを動作させるためには、必ず、MS-Excel(32bit版)が必要です。 GPIBボードは含んでいません。

対象となる 測定器 Applicable Device	機能の違い Difference in function		ソフト型番 soft product number	対応する <b>GPIBボードメーカ</b> GPIB Board vendor	ソフト価格 soft price	動作環境
Keysight SMU B2900A/B	どちらか 1chで測定		W32-B2900SOL3-N W32-B2900SOL3-R	NI製(または、互換器) RATOC SYSTEM製	370,000円	Windows7/8.1/10/11 (64bit版推奨)
Series	同時	マルチサンプル	W32-B2900SOL3-R W32-B2900SOL4-N	NI製(または、互換器)	400 000	MS-Excel 2010/2013/2016 2019/2021
2 0 E.B. 800	2chで測定可能	スイープ可能	W32-B2900SOL4-R	RATOC SYSTEM製	420,000円	(32bit版 Only)

## オプション品

注)価格に消費税は含んでおりません。



## 

		最大出力(DC)		出力(DC)			測定		
型番	Ch数	4XX E 73 (5 0)		分角	解能		分解能		Sample
		(測定可能なVOC/ISC範囲)	桁数	電圧	電流	桁数	電圧	電流	Rate
B2901BL	1	21V/1.515A (参考874,000円) 推奨	5.5	1uV	10pA	6.5	0.1uV	1pA	200us
B2910BL	1	210V/0.105A, 21V/1.515A 推奨 (参考1,075,000円)	5.5	1uV	0.1pA	6.5	0.1uV	0.01pA	50us
B2901B	1	210V/0.105A, 21V/1.515A 6V/3.03A	5.5	1uV	1pA	6.5	0.1uV	0.1pA	20us
B2902B	2	(参考2,085,000円)	5.5	1uV	1pA	6.5	0.1uV	0.1pA	20us
B2911B	1	$\Diamond$	6.5	0.1uV	0.01pA	6.5	0.1uV	0.01pA	10us
B2912B	2	$\Diamond$	6.5	0.1uV	0.01pA	6.5	0.1uV	0.01pA	10us
B2901A (旧型)	1	210V/0.105A, 21V/1.515A 6V/3.03A	5.5	1uV	1pA	6.5	0.1uV	0.1pA	20us
B2902A (旧型)	2	$\bigcirc$	5.5	1uV	1pA	6.5	0.1uV	0.1pA	20us
B2911A (旧型)	1	$\triangle$	6.5	0.1uV	0.01pA	6.5	0.1uV	0.01pA	10us
B2912A (旧型)	2	$\Diamond$	6.5	0.1uV	0.01pA	6.5	0.1uV	0.01pA	10us

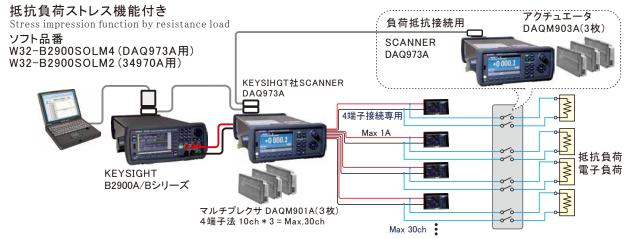
## ・チャンネル 太陽電池I-V測定ソフト(Max.30ch, Max.60ch)

Solar cell IV measurement software for multi-channels

## 本ソフトには、機器類や配線関連の費用は一切含まれておりません。

Apparatus and no wiring-related expense are contained in this software.

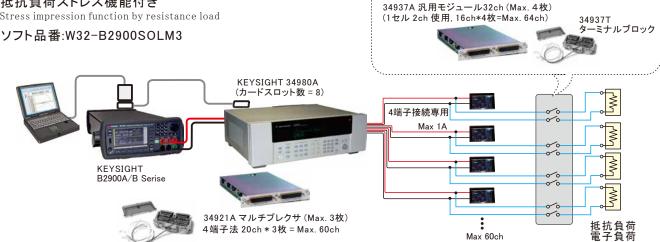
## ■ Max.30ch 太陽電池I-V測定ソフト





## ■ Max.60ch 太陽電池I-V測定ソフト





負荷抵抗接続用

対象となる測 Applicable Do SUM		測定チャンネル	ソフト型番 soft product number	対応する <b>GPIBボードメーカ</b> GPIB Board vendor	ソフト価格 soft price 消費税は含まれません。	動作環境
Keysight SMU	A/B DAQM901A	M 20 I	W32-B2900SOLM4-N	NI製(または、互換器)	700 000 M	
B2901A/B Series		max. coon	W32-B2900SOLM4-R	RATOC SYSTEM製	780,000円	Windows7/8.1/10/11 (64bit版推奨)
	34980A	M 60-b	W32-B2900SOLM3-N	NI製(または、互換器)		MS-Excel 2010/2013/2016
34921A 等		Max. 60ch	W32-B2900SOLM3-R	RATOC SYSTEM製	920,000円	2019/2021 (32bit版 only)
P 440	34970A(廃盤)		W32-B2900SOLM2-N	NI製(または、互換器)	780,000円	(OZBICIIIX OTTIY)
34901A(廃盤) 等		Max. 30ch	W32-B2900SOLM2-R	RATOC SYSTEM製	780,000	

## 有機FET + 太陽電池I-V測定

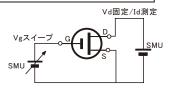
SMUの型式は、2chタイプ(B2902A/B,B2912A/B)だけに対応します。

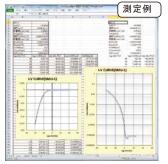
◯ 伝達特性/入力特性

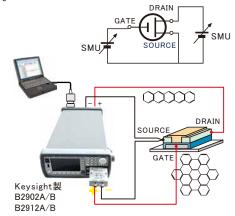
Vdを固定して、Vgをスイープし、Idを測定します。

## 算出値 -

- Vth
- ・線形領域のキャリア移動度
- Vth(sat)
- ・飽和領域のキャリア移動度

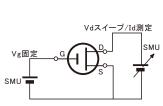






## ●静特性/出力特性

Vgをパラメータにして、Id-Vd特性を測定します。





#### 太陽電池I-V測定 + 有機FET

消費税は含まれません。

ソフト型番	対応するGPIB	価格
W32-B2900SOL4F-N	NI	500 000 M
W32-B2900SOL4F-R	RATOC SYSTEM	500,000円

#### 有機FET専用

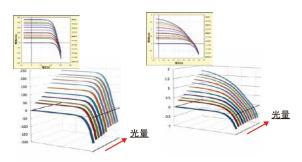
W32-B2900FET-N	NI	240 000 TI
W32-B2900FET-R	RATOC SYSTEM	340,000円

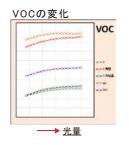
## 光量自動可変 + 太陽電池I-V測定

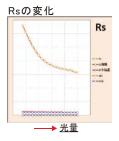
ソーラーシミュレータの光量を自動的に変化させながら I-V測定を行います。

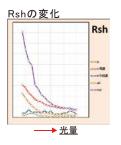


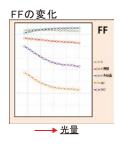
使用できるソーラーシミュレータは、朝日分光製に限られます。 HAL-320 (光量可変範囲 30~100%) HAL-320W(光量可変範囲 30~100%) NDフィルタを使用して、さらに低光量に対応が可能です。

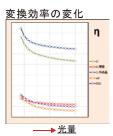












使用可能なソーラーシミュレータは、朝日分光製「HAL-C100」、「HAL-320以」、「HAL-320W」です。

## 光量自動可変I-V測定

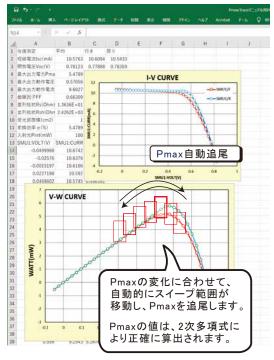
消費税は含まれません。

70 <u>2</u> 1 30 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		<b>消貨税は含まれません。</b>
ソフト型番	対応するGPIB	価格
W32-B2900SOL4L-N	NI	500,000円
W32-B2900SOL4L-R	RATOC SYSTEM	300,000

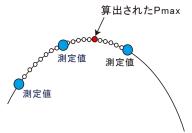
## Pmax自動追尾 + 光源チラツキ補正 + 太陽電池I-V測定

● 狭い範囲のI-Vスイープを行いながら、自動的にPmaxを追尾し耐久性の評価を行います。

Pmax自動追尾を行います。



※2次多項式によるPmaxの正確な算出



- Pmax追尾には5種類のパターンがあります。
  - (Siセル等、無機系セルの場合)



Siセルのようなヒスの無いセルは、Pmaxが 1つしかないため、一般的なパワコン内部で 行われている山登り法と同じ追尾を行います。

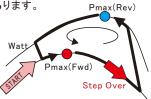
🥝 ヒスのあるセルのPmax追尾−1

(順構造ペロブスカイトセル、DSCの場合)

最初に検出したPmaxだけを 自動追尾します。 Pmax(Rev)

一般的な山登り法を行うと、

行き/戻りの両方のPmaxを追尾するためには、 少し広い幅をサーチしてPmaxを追尾する必要 があります。 Pmax(Rev)

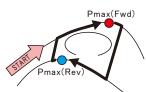


Pmax(Rev)

ヒスのあるセルの場合でも、行き/戻りのVmaxが、 ほぼ同じ場合があります。

この場合、一般的な山登り法でPmaxを追尾できますが、検出されるPmaxは行き/戻りにヒスが生じます。

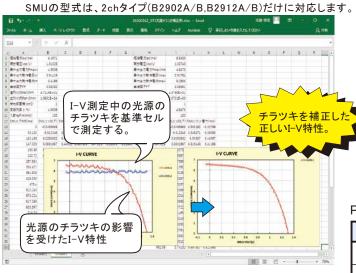
ピスのあるセルのPmax追尾−2 (逆構造ペロブスカイトセル)

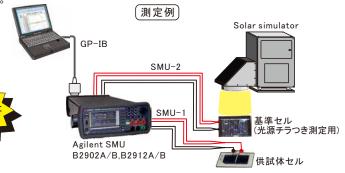


逆構造の場合、ヒスのあるセルでも、Pmaxの追尾は簡単です。

戻りのPmaxが、行きのPmaxより手前にあるため、 行きのPmaxを検出した後、StepOverすることなく、 直ちに反転すれば、戻りのPmaxが検出できます。

I-V測定時の、光源のチラつきに起因する電流変動を補正します。





Pmax自動追尾+光源チラツキ補正

消費税は含まれません。

ソフト型番	対応するGPIB	ソフト価格
W32-B2900SOL4M-N	NI	520 000 <b>™</b>
W32-B2900SOL4M-R	RATOC SYSTEM	520,000円

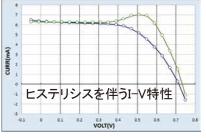
## ペロブスカイト太陽電池 ヒステリシス回避の高速 I-V測定

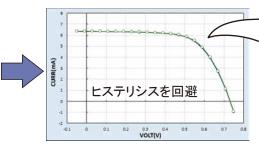
約2倍の速さで、ペロブスカイト太陽電池のI-V特性のヒスを回避します。

2チャンネルタイプのSMUを使用すると、2セル同時測定で、約4倍の高速化が可能です。

注)高速化は、セルのヒステリシス特性に大きく依存するため、必ず2倍になることを補償するものではありません。

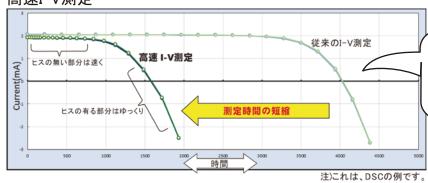
# 従来のI-V測定





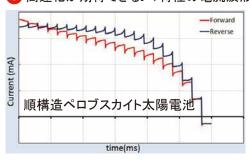
従来は、全域を ゆっくり測定して ヒステリシスを 回避していました

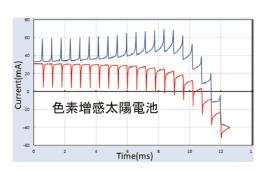
## 高速I−V測定



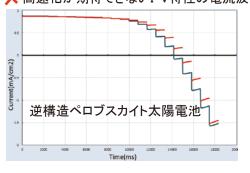
高速I-V測定では、ヒスの無い 部分は速く測定し、ヒスの有る 部分だけをゆっくり測定します。

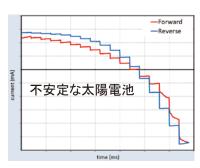
○ 高速化が期待できるI-V特性の電流波形





## ★ 高速化が期待できないI-V特性の電流波形





#### ヒステリシス回避 高速I-V測定

		<b>月貝代は古まれません。</b>
ソフト型番	対応するGPIB	ソフト価格
W32-B2900SOL4D-N	NI	640 000M
W32-B2900SOL4D-R	RATOC SYSTEM	640,000円

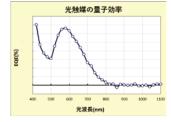
## 量子効率+分光感度+IV<u>測定システム</u>

## 専用カタログ有り











カタログ

分類	型番	内訳 (PCは含まれません。)	参考価格 2024.03
分光光源セット (朝日分光製)	MLS-1510(FullSet)	朝日分光製 MLS-1510、固定スタンド、ロッドレンズ(0.5倍)、ストレートファイバ 波長 250nm~1100nm、照射領域 13mm角~69mm角	2,640,000円
EQE測定セット (各社測定器類)	EQE-MEAS-SET01	測定器 Keysight製 B2910BL、光パワーメータ Newport製 1919-R,818-UV/DB GPIB-USB変換器、セル接続用ケーブル(S4W-03) 等々 ※使用する測定器により、価格が変わります。	1,800,000円
計測ソフトウェア	W32-B2900SOLAS2-N	計測制御ソフトウェアー式	1,100,000円

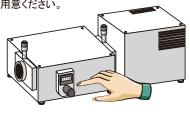
- ●価格は、予告なく変更される場合があります。パソコンは上記価格に含まれておりません。●上記システム構成は、ご要望により下記の機器との入換が可能です。その場合、別途お見積りになります。●IV測定には、別途、ソーラーシミュレータが必要です。

合計金額 5,540,000円

注)価格は予告なく変更になる場合があります。

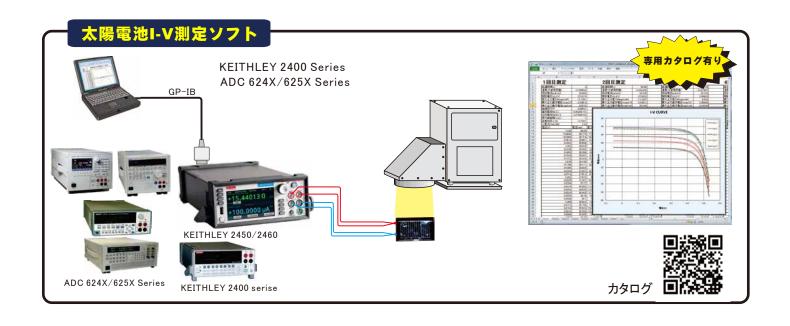
## 動式モノクロ光源用

モノクロ光源は、ユーザー側でご用意ください。



		2024.03
分類	品番	参考価格
EQE測定セット 各種測定器類	EQE-MEAS-SET01	1,800,000円
計測ソフトウェア	W32-B2900SOL5-N	780,000円

注)消費税は含まれておりません。



#### 【動作環境】

パソコン:MS-Officeが快適に動作する環境: Windows7/8.1/10/11(64bit推奨), MS-Offics2010/2013/2016/2019/2021(32bit版 Only) RAM: Windows7(4GB以上),Windows8.1/10/11(8GB以上) ディスプレー:解像度 縦1,024ドット以上

#### 【商標】

Windows 7,Windows8.1,Windows10,Windows11 MS-Office/Excellは、米国マイクロソフト社の商標です。

#### 使用できるGP-IBインターフェイス

## ソフト型番の末尾が「-R」の場合



製造元	ラトックシステム製	l
品名	USB2-GPIBコンバータ	1
型番	REX-USB220	1
os	製造元仕様に準ずる。	1
価格	62,000円(税別)	1

注意) 本商品は、製造元で製造終了 となっております。

## 【USB-RS232C変換器】

製造会社 ラトックシステム㈱ 製品名 USB-シリアルコンバータ 型番/価格 REX-USB60F/6,400円

Type-Cモデル

型番/価格 REX-USB60FC/7,800円



#### ソフト型番の末尾が「-N」の場合



製造元	NI
品名	GPIB-USB-HS+
型番	783368-01
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。



製造元	キーサイト・テクノロジー
品名	USB/GPIBインターフェイス
型番	82357B
os	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。

注)NI互換モードで使用。 注)キーサイト社測定器以外の通信は未確認。



製造元	ケースレー
品名	GPIB-USBインターフェイス
型番	KUSB-488, KUSB-488B
os	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。

注)ケースレー社測定器以外の通信は未確認。



## GPIBケーブル

GI 10 /				
長さ	0.5m	1.0m	2.0m	4.0m
価格	10,000円	12,000円	14,000円	25,000円

## 販売店

製造元

〒470-0125 愛知県日進市赤池1-1301



(株式会社システムハウス・サンライズ) TEL 052-805-5177 FAX 052-805-5144 http://www.ssunrise.co.jp